#### **Nicolas BRUSSELMANS**

nicolas.brusselmans@uclouvain.be

# Des indicateurs de fiabilité pour favoriser la réutilisation de smartphones







### L'impact environnemental et social du numérique



3-4% émissions GES mondiales



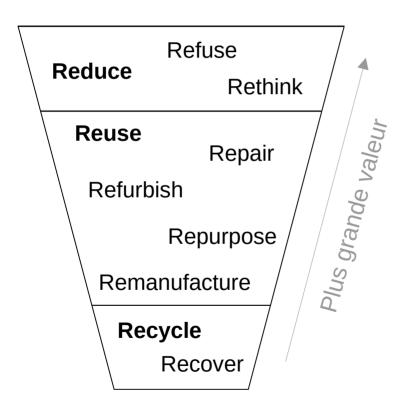
ADEME-Arcep, 2023 Agbogbloshie, Ghana ghana.for91days.com

De l'extraction ...

... à la production ...

... à la décharge

### L'économie circulaire pour limiter les dégâts



#### Stratégies à incidence élevée

Sobriété dans la consommation et les usages

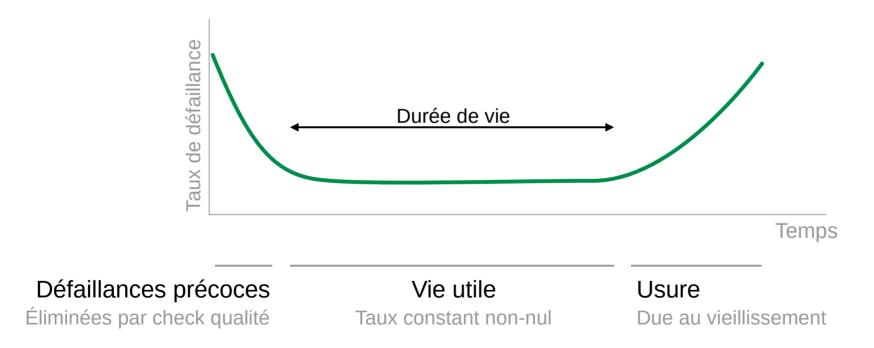
Augmentation de la durée de vie Nécessite une évaluation de la fiabilité entre les utilisations successives

#### Très peu rentable

Coûteux en énergie Peu de matériaux extraits

### La fiabilité, qu'est-ce que c'est?

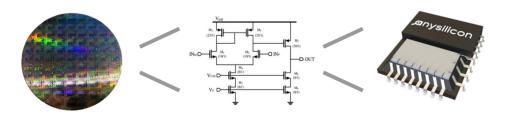
= Probabilité d'exécuter une **fonction** définie, **sans défaillance**, pendant un certain **temps**.



#### Comment évalue-t-on la fiabilité ?

#### **Outils existants ...**

- Modèles analytiques approche bottom-up
- Calculée à la conception statistiquement sur une flotte
- Nécessitent informations techno, circuit, assemblage



#### ... pas applicables à la seconde main

- Matériel inconnu pas d'information sur les puces
- Logiciels/outils de tests indisponibles car protégés par PI
- Nécessite le désassemblage pour tester un composant seul

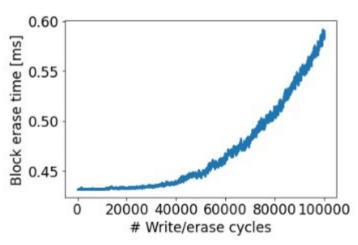


#### Les indicateurs de fiabilité

#### Indicateurs de fiabilité

- = métriques corrélées au taux d'usure
- Mesurables macroscopiquement via la fonction dans le système
- Mesure non-destructrice en vue de la réutilisation
- Mesure rapide nécessaire pour l'industrialisation

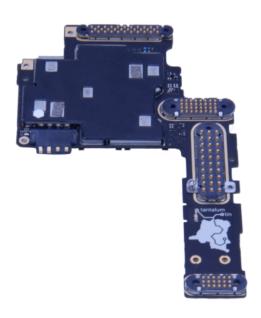
#### Exemple d'indicateur pour les mémoires flash



Percy, 2022

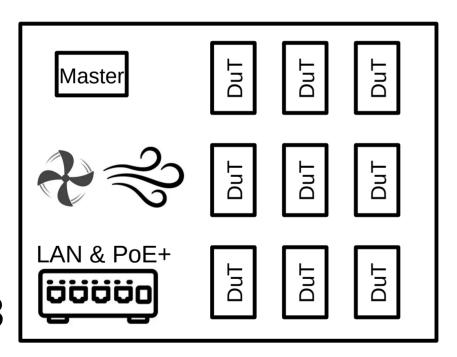
### Citronics, le micro-ordinateur circulaire







### Étape 1 – Identifier les indicateurs

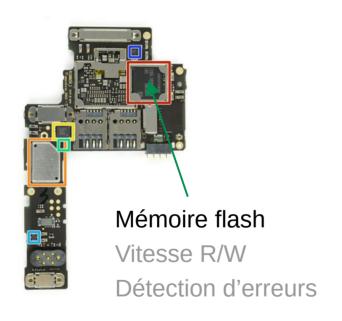


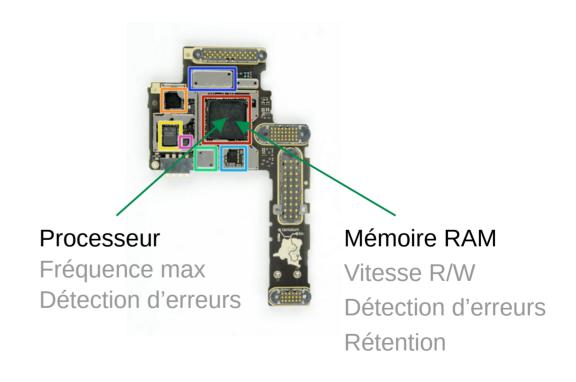
#### **Highly Accelerated Life Testing (HALT)**

- = tests de vie accélérée
- Stress interne
   Utilisation élevée des ressources
   Augmentation du taux d'usure
- Stress environnemental
   Température élevée ou cycles
   Accélération des mécanismes
   de défaillance

x3

### Les composants principaux et leurs métriques



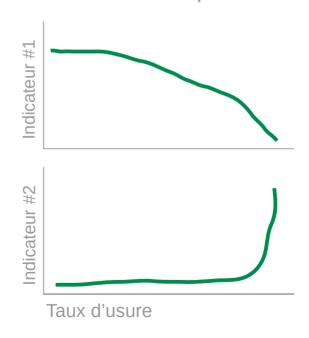


+ dérive de consommation de courant

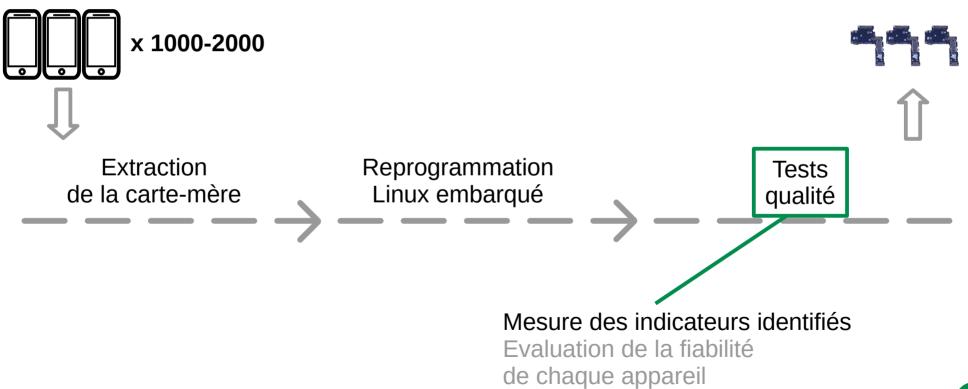
### Étape 1 – Résultats attendus

- 1. Classification des défaillances
- Modes et probabilités Réparable ou critique ? Propagation ?
- Identification des points faibles Quel composant s'use le plus vite ?

2. Relations indicateur – taux d'usure Pour certaines métriques identifiées



## Étape 2 – Appliquer les indicateurs



### Étape 2 – Résultats attendus

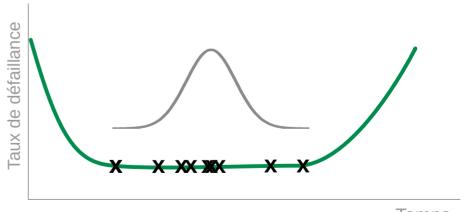
# Évaluation de la fiabilité au moment de la réaffectation

- Durée de vie restante
- Proportion fonctionnelle

#### Suivi de la fiabilité en mesurant les indicateurs au cours du temps

Vérification des prédictions

# Distribution du taux d'usure d'un gisement de seconde main



### Résumé et perspectives

Indicateurs de fiabilité macro, rapide et non-destructeur

Identifiés parmis des métriques collectées en HALT

Validés sur le terrain en les appliquant à une large flotte Indicateurs transposables car composants génériques (processeur, flash, RAM)

Supportent l'économie circulaire en évaluant la fiabilité après une première utilisation

### Résumé et perspectives

Indicateurs de fiabilité

macro, rapide et non-destructeur

Identifiés parmis des métriques

collectées en HALT

Validés sur le terrain

en les appliquant à une large flotte

Indicateurs transposables

car composants génériques (processeur, flash, RAM)

Supportent l'économie circulaire

en évaluant la fiabilité après une première utilisation

Merci de votre attention.

**Nicolas BRUSSELMANS** 

nicolas.brusselmans@uclouvain.be

#### Références

- [1] F. Bodage, Rapport d'étude Empreinte environnementale du numérique mondial. GreenIT, 2019. https://www.greenit.fr/empreinte-environnementale-du-numerique-mondial/
- [2] ADEME-Arcep, Évaluation de l'empreinte environnementale du numérique en France en 2020, 2030 et 2050. Mars 2023. https://www.arcep.fr/uploads/tx\_gspublication/dossier-presse-Etude-Ademe-Arcep-lot3\_mars2023.pdf
- [3] Percy, Antoine. *Promoting integrated circuits reusability thanks to thermal annealing: an environmental and financial profitability study*. Ecole polytechnique de Louvain, Université catholique de Louvain, 2022. Prom. : Raskin. Jean-Pierre. http://hdl.handle.net/2078.1/thesis:37965
- [4] iFixit, Fairphone 2 Teardown. Décembre 2015. https://www.ifixit.com/Teardown/Fairphone+2+Teardown/52523